⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-162536

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月22日

G 11 B 7/09

7/08 7/135

Α A Z

2106-5D 2106-5D 8947-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

会の発明の名称

光ヘッド装置

创特 願 昭63-317441

忽出 昭63(1988)12月15日

個発 明 者

Œ. 金 脇 麽 傾

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

明 者 個発 勿出 願 人 P9

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

19代 理 人

弁理士 栗野 重 孝 外1名

1、 発明の名称

光ヘッド装置

2、 特許額求の範囲

(1) 放射光源と、前記放射光源より出射する光 ビームを受けて情報担体へ収束させる対物レンズ と、前記情報担体で反射した光ビームを前記対物 レンズを透過させて受けて、ほぼ全域にわたる共 通の領域から少なくとも一対の曲率の異なる球面 放を含む複数の回折光を発生させるホログラムと、 0次回折光爆光点から放射状に延びる直線方向に 分割線を持つ短冊状の4分割領域を少なくとも有 し、 前記4分割領域内で前記一対の回折光を両方 共に受光してそれぞれの分割領域において得られ た光量に比例する出力を発生するように構成され たディテクターとを有する光へっド装置。

(2) 放射光源と、 前記放射光源より出射する光 ビームを受けて情報担体へ収束させる対物レンズ と、前記情報担体で反射した光ピームを前記対物 レンズを透過させて受けて、領域を分割して使用 し、それぞれ異るホログラム領域から発生する一 対の曲率の異なる球面波を少なくとも含む複数の 回折光を発生させるホログラムと、0次回折光集 光点から放射状に延びる直線方向に分割線を持つ 短冊状の3分割領域を少なくとも有し、前記3分 割領域内で前記一対の回折光を両方共に受光して それぞれの分割領域において得られた光量に比例 する出力を発生するように構成されたディテクタ ーとを有する光ヘッド装置。

(3)特許湖水の範囲第1項または特許顕求の範 四 第 2 項記 載の光ヘッド装置においてホログラム にトラッキングエラー信号校出用の回折光を発生 させる領域も投け、ディテクターにはトラッキン グェラー信号検出用回折光受光部も設けたことを 特徴とする光ヘッド装置。

3、 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光情報装置において、情報の記録また は再生を行う光ヘッドに関するものである。

従来の技術

たものとして、 及近では、 第11図に示すような ものがある。(例えば、Y.KIMURk et.al:アイエス オーエム (ISOM) '87 予稿集(1987) P.195) 第11図において、1は半導体レーザ光源である。 この光線 1 から出射したピーム7 はホログラム3 を透過して対物レンズ4に入射し、ディスク5上 に災光される。ディスク5で反射した光はもとの 光路を逆にたどってホログラム3に入射する。 ホ ログラム3はH1~H4に四分割されていて、モ れぞれ、Pl~P4に相当する位置にある各点光 源から出る球面放と、 半導体レーザ光源1の位置 に相当する点からでる球面放の干渉として独立に 記録されている。この時、ホログラム3のH1~ H 4 に入射したビームから、 それぞれP1~P4 に 放形成する回折光 8 が生じて、 ディテクター 6 に入射する。 ディテクター BはS1~S6の六つ の部分に分割されている。 第12図はS1~S4 のディテクター上での回折光の様子を模式的に示 したもので、ジャストフォーカス位置の場合(b)

ホログラムを用いて光ヘッドの光学系を簡略化し

ればならない。 なぜならディテクター上でジャス トフォーカス時に第14図(b)の様に回折光8 が配置されてしまったとすると、 デフォーカスに よって回折光が第14図(a)や(c)の様に変 化したときフォーカスエラー信号(FE)は第1 4図(d)の様になってしまいフォーカスエラー 信母のオフセットが発生するし、また、ディテク ター上でジャストフォーカス時に第15図 (b) の様に回折光8が配置されてしまったとすると、 デフォーカスによって回折光が第15図(a)や (c)の様に変化したときフォーカスエラー信号 (FE)は第15図(d)の様になってしまいフ ォーカスエラー信号の感度がジャストフォーカス 点前後で極端に低下してしまうからである。 とこ ろが、フォーカスエラー信号検出用の回折光をデ ィテクターの分割級上に配置するためには、 0次 項とディテクターの相対位置が高精度に設定され、 かつ、ホログラムの回転角度も高精度に設定され なければならない。 このため、 光ヘッド装置の紅 立において、調整工程に多大のコストと時間が必

と、ジャストフォーカス位置前後の場合(a)、 (b)を示す。 従って、フォーカスエラー信号F Eは、

FE=(S1+S4)ー(S2+S3) ···(I) という演算によって得られる。 このフォーカスエラー信号の様子を第12図(d)に示す。 また第13図はS5、S6のディテクター上での回折光の様子を模式的に示したもので、トラッキング制御の正確にかかった状態(b)と、その前後(a)、(c)を示している(なお、ここで中央部のフォーカスエラー信号校出用のピームは図示されていない)。 従って、トラッキング追従のために使用するトラッキングエラー信号TEは、

TE=S5-S8 . . . (2) という放気によって何られる。

発明が解決しようとする課題 しかし、かかるホログラム 若子を用いた光学系構成によれば、高感度のフォーカスエラー信号を得るためにはフォーカスエラー信号検出用の回折光 8は、必ずディテクターの分割線上100になけ

変になるという課題を育する。

課題を解決するための手段

木発明では上述の問題点を解決するため、フェーカスエラー信号検出には一対の山率の異なる球面被を回折光として発生するホログラムと、 前記一対の回折光を短冊状に 3 分割または 4 分割したディテクターを用いて両方とも受光する。

すなわち本発明の光へッド装置は、 放射光源と、
前記放射光源より出射する光ビームを受けて情報
担体へ収束させる対物レンズと、 前記情報担係で
反射した光ピームを前記対物レンズを透過させて
受けて、 ほぼ全域にわたる共通の領域から少なく
とも一対の曲率の異なる球面被を含む複数の回折
光を発生させるホログラムと、 0 次回折光環境で
から放射状に延びる直線方向に分割線を持つ短側
状内で前記一対の回折光を両方共に受光して
収内で前記一対の回折光を両方共に受光した
でれの分割領域において得られた光光に比例する
とれて分割の流されたディテクターと
を有するものである。 さらにまた、 本発明の光

っド袋似は、 放射光級と、 耐記放射光級より出射する光ピームを受けて情報担体へ収束させる対物レンズと、 耐記情報担体で 反射した光ピームを削れて 受けて、 領域を 分分 記して 使用し、 それぞれ 異る ホログラム 領域 から 発生 する一対の 曲率の 異なる 球面 放を 少な とと、 0 次 短数の回折光を発生させる ホログラムと、 0 次 回折光 なが がけ 状に 延 を 少な ない は ない ない は で で の が 記 3 分割領域 を 少な ない て それ ぞれの 分割領域 に おいて 得られた ディテクターとを 有するものである。

YE M

本発明の、 短冊状に 3 分割または 4 分割したディテクターを用いてフォーカスエラー信号 校出用の一対の回折光を両方とも 受光することによって、フォーカスエラー信号 校出用の一対の回折光をディテクター上で近接して配置できるので、 光ピックアップヘッド装置の机立に おいて組み立て 調整

成して、フォトディテククーとディテクタ位置を 選んで光検出すればよい。

*ログラム30は第2図(a)に示すように平 而彼または球面彼が入射したときに一対の曲率の 災なる球面放(1次回折光)81、82が発生す るように設計されている。 ここでは所単のため第 6 図に示す実施例の構成におけるホログラム30、 ディテクター60、光源1の部分を描いてあるが、 第1図に示した構成でも同様にして実現可能であ る。このホログラム30は例えば第2図(b)の ようにりつのフレネルゾーンプレートを頂ね避き したり、0次回折光80を参照光として一対の山 軍の異なる球面放81、82を干砂法によって記 録することによって作成できる。 このホログラム 30から発生した回折光を第3回に示すように短 冊状の4分割ディテクター80で受光する。 ここ で、 (b) がジャストフォーカス時、 (a) と (c) がデフォーカス状態の回折光81及び82の 様子である。 このときフォーカスエラー信号 FE

はホログラムの回転だけをすれば良く、 0 次光の 位置設定の精度は撥和することができる。

寒瓶焖

以下図面を用いて本発明の契施例を説明するための図である。 光顔1は通常半導体レーザーを用い、場合によっては被面面である。 光顔1は通常半導体レーザーを むが、本発明には直接関係していめて説明は省略・トレンス 2 を通って で で が、 ボログラム 3 0 を を は 近 数 1 を 2 を 2 で 3 の な 1 を 2 に よって、 ディスクの 情 程 記録 再生面 し し な 2 を 2 で 3 0 で 日 し た 光ビームは、 可び対物レンズ 4 を 3 0 で 同 好した 光ビームは、 可び対物レンズ 4 を 3 0 で 同 好した 光ビームは、 可び対物レンズ 4 を 3 0 で 回 折した 光ビームは、 可び対物レンズ 2 で 4 で 3 0 に 入 1 で 8 2 は、 コリメートレンズ 2 で 4 米 されて で 8 2 は、 コリメートレンズ 2 で 4 米 された ディテクター 6 0 に 入 1 サ 5 。

また、他の実施例として第6図のような構成に する場合には同様のフーリエ変換ホログラムを作

FE = S1 + S3 - (S2 + S4) ···(3) として得ることができる。

またもう1つの実施例としては、 ホログラム3 0は第4図(b)のように領域区分を有し、 第4 図(a)のように領域31と32からそれぞれ出 た回折光81と82は、 どちらも球而被となるが、 その曲率が異なっている。 ここでまた、 簡単のため 第6図に示す構成の 実施例に おける ホログラム 30、 ディテクター60、 光源1の部分を 描いて あるが、 第1図に示した構成でも同様にして 実現 可能である。 3分割ディテクター上での回折光の 様子を第5図に示す。 (b) がジャストフォーカ スの状態である。 (a) と (c) は、 その前後の 状態を変す。 従って、 フォーカスエラー信号下 E

FE=(S1+S3)-S2...(4) として得られる。

以下に、 本発明の、 フォーカスエラー信号 校出 川回折光の配置とディテクター形状の 必然性を説明する。 フォーカスエラー信号検出用の回折光としては 従来例でも本発明においても2つの回折光を用い る。この2つの回折光の並べ方によって、ディテクター60と0次回折光80との相対位置のの に対する許容級変が異なる。ここで、本発明の構成によれば、0次回折光80と光源1の位置は ず一致するが光源1をディテクター60に対して 正確に位置決めすることは困難であるので、光源 1の設計位置0と、実際に設定された位置の、光源 1の設計位置0と、実際に設定された位置の、光源 1の設計位置0と、実際に設定された位置の、と の距離100・1の許容値は大き、なければよら ない。例えば比較的低コストで製造する場合10 0・1は、最低100μm程度は見込まなければ ならない。

まず比較のために、この2つの回折光81,8 2を第7図のように0次回折光80に対して一直 額に並べたときを検討する。第7図はディテクター60上での回折光の様子である。回折光の中心 が位置されるべき中心線0Aも表示している。0 次光が点0からX種方向にずれて、点0'の位置 にきたとして、ホログラムの回転調整は容易にで

大きくなる。 なお、第9図はディテクター60上での 0 次回折光位置の変化に伴う 1 次回折光の位置変化の様子である。 回折光の中心点 A、 B、 A'、 B'と回折光の中心が位置されるべき中心線 O A、 O Bも変示している。 この中心点 O A と、 回折光の中心点 A との距離 d (= | A' A" |) はやはり式(5)によって決まるが、 第3図や第4図に示すような本発明の構成を用いることにより、 | A B | を非常に小さくすることができるので、 | O O' | が大きくても dを十分小さくすることができる。 例えば、 | A B | = 50 μm、 | O A | = 1 mm、 d < 3 μmとすると、 | O O' | < 1 2 0 μmである。

さらに、 ホログラムからトラッキングェラー信号 も得ようとする場合には、 第10図に示すように ホログラム30に、 フォーカスエラー信号 検出 用回折光発生 領域33に加えてトラッキングェラー信号 検出 用回折光発生 4 を設けて、 ここから発生する回折光84をディテクター60に設けたトラッキングェラー信号 校出用ディテクター

きるので、 ホログラムを回転することにより、 中心 朝 O A からの 1 次回折光 8 1 の中心までの距離 (d = I A ' A " I = I B ' B " I) を 最小に 調 節したとすると、

 $d \sim 100' I \times IABI/(2 \times 10 AI) \cdots (5)$ となる。ここで、 0次光のY方向へのずれを許容 するためには、IABIはあまり小さくできない。 また!OA」を大きくしようとするとホログラム の微送被周波数が高くなりすぎる上に、 収益の間 囮も発生する。 このため、 dを小さくするために は、100!1を小さく抑える必要が生じて財費 コストが高くなる。例えば、ΙΑΒΙ=300μ m、 | O A | = 1 m m、 d < 3 μ m と すると、 | 00°1<20μmとなる。従って、第7図のよ うなディテクターと回折光の配置は好ましくない。 そこで次に第8回の様に+1次回折光を並べた 場合を考える。 第8回はディテクター60上での 回折光の様子である。 第9回に示すように0次光 が点のからY軸方向にずれた時に直線OAまたは 直線OBからの1次回折光の中心までの距離dが

6 2 によって受光することにより、 従来例と全く 同様にトラッキングエラー信号を得ることができ ***

発明の効果

本発明の、 4 分割または 3 分割のディテクターでフォーカスエラー信号検出に用いる 2 つの回折光を共に受光する構成によって、 前記 2 つの回折光を非常に近接して配置できる。 このため光へッド装置の組立に際し、 ホログラムの回転調整のみを正磁に行えばよく、 光顔とディテクターの相対位置やホログラムの設定位置などの調整精度は緩和することができるという効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の光へッドの概略断

而図、第2図(a)は本発明の実施例の光へッド

において使用するホログラムの模式図、同(b)

は同光へッドの要部構成図、第3図(a)~(c)

は本発明の実施例におけるディテクター上でのフ

ェーカスエラー信号検出用の回折光の様子を示す

図、第4図(a)は木発明の他の実施例の光へッ

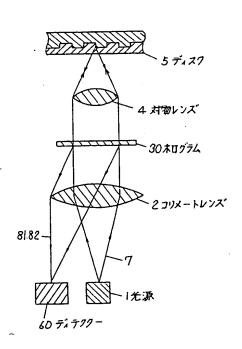
ドにおいて使用するホログラムの模式図、 同(b) は同光ヘッドの要部構成図、第5図(a)~(C) は木発明の他の実施例における、ディテククー上 でのフォーカスエラー信号校出用の回折光の様子 を示す図、第6図は本発明のさらに他の実施例の 光ヘッドの断面図、第7図から第9図はディテク ター上において、 0次光の設定位置がずれたとき にホログラムの回転によって、1次光の位置を興 整したときの位置関係を説明するための模式図、 第10回は本発明のさらに他の実施例の光ヘッド の要部科投影図、第11図は従来例の光ヘッドの 斜投形図、第12図(a)~(c)は従来例での フォーカスエラー信号校出用の回折光のディテク ター上での様子を示す図、 第 1 2 図 (d) は同エ ラー信号放形図、 第13図 (a)~(c)は従来 例でのトラッキングエラー信号校出用の回折光の ディテクター上での様子を示す図、 第14図 (a) ~ (c)及び第15図(a)~(c)は従来例に おけるフォーカスエラー信号検出用の回折光のデ ィテクター上での相対位置がずれた場合の様子を

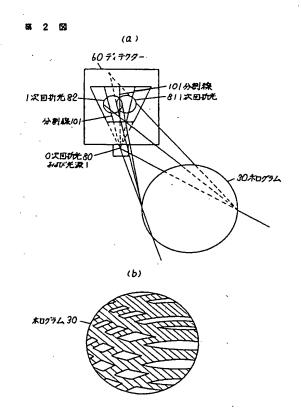
示す図、第14図(d)、第15図(d)はそれ ゼれフォーカスエラー信号放形図である。

1 ・・・光 級、 2 ・・・コリメートレンズ、 3 及び 3 0・・・ホロクラム、 3 1、 3 2 及び 3 3 ・・・フォーカスェラー信号 校出用回折光発生領域、 3 4・・・トラッキングェラー信号 校出用回折光発生領域、 4 ・・・対物レンズ、 5・・・ディテクター、 6 1・・・フォーカス エラー信号 校出用ディテクター、 6 2・・・トラッキングエラー信号 校出用ディテクター、 7・・・ヒ 出射光、 8、 8 1、 8 2・・・1 次回折光、 8 0 ・・・0 次回折光 (透過光)、 1 0 0 及び 1 0 1 ・・・ディテクター

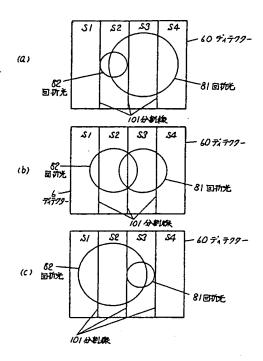
代理人の氏名 弁理士 架野重孝 ほか1名

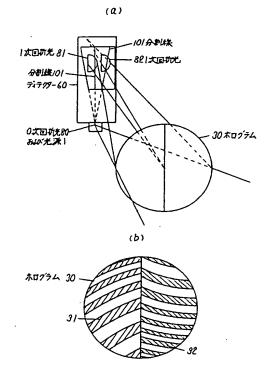
第 1 🗵



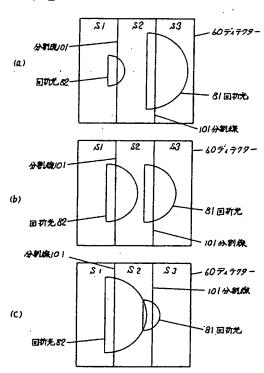




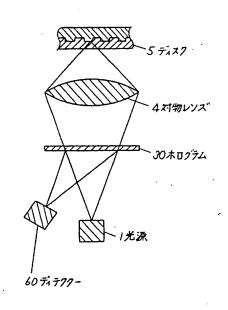


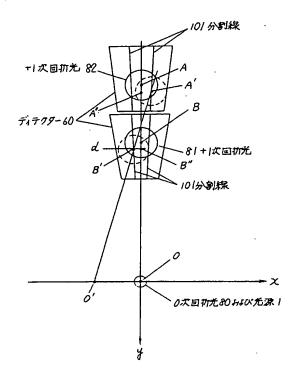


■ 5 Ø

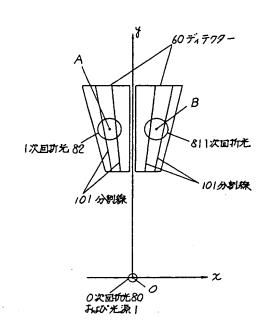


第 6 図

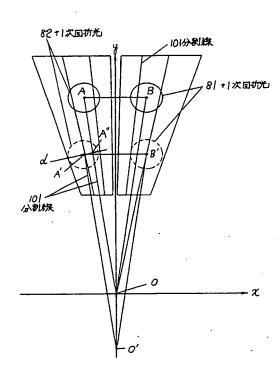




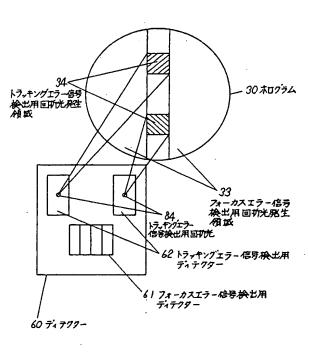
羅 8 図



9 E2

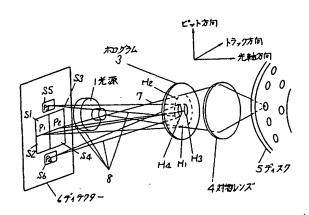


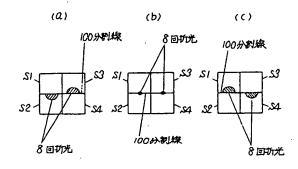
第10図



再122

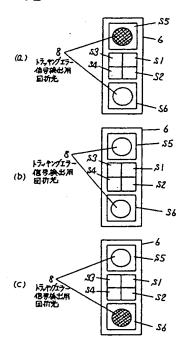
84 1 1 🖾



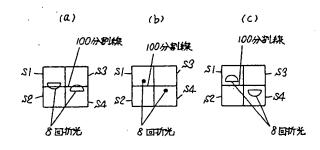


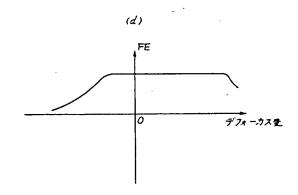
(d) FE デフォーカス量

第 1 3 🖾



孫 1 4 🗵





新 1 5 🖾

